

Octubre 2003

TÍTULO

Compatibilidad electromagnética (CEM)

Parte 4-3: Técnicas de ensayo y de medida

Ensayos de inmunidad a los campos electromagnéticos, radiados y de radiofrecuencia

Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4-3: Testing and measurement techniques. Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test.

Compatibilité électromagnétique (CEM). Partie 4-3: Techniques d'essai et de mesure. Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences radioélectriques.

CORRESPONDENCIA

OBSERVACIONES

Este erratum modifica a la Norma UNE-EN 61000-4-3 de julio de 2003.

ANTECEDENTES

Este erratum ha sido elaborado por el comité técnico AEN/CTN 208 *Compatibilidad Electromagnética* cuya Secretaría desempeña UNESA.

En el apartado 4.10 campo de inducción, *donde dice*

$$d < \lambda/2n$$

debe decir

$$d < \lambda/2\pi$$

Al final del apartado 6 Equipo de ensayo, justo antes del título del apartado 6.1 Descripción de las instalaciones para los ensayos, *añadir* el siguiente punto:

- *Equipo asociado para registrar los niveles de potencia* necesarios para la intensidad de campo requerida y para controlar la generación de ese nivel para ensayo.

Se debe tener cuidado de asegurarse de la inmunidad adecuada del equipo auxiliar.

En el tercer punto de capítulo A.1, *donde dice* "anexo 1" *debe decir* "anexo I".